

XI 400 MIKROSKOP

OPTXI40LTF20CFT090

382x288 Pixel / 80Hz switchable to 27 Hz / 8-14 μm /
80 mK NETD / USB 2.0

- Upplösning: 382 x 288 pixlar
- Mätområde: -20 °C - 900 °C
- Termisk känslighet (NETD): 80 mK
- Analoga och digitala utgångar
- Motoriserad zoom



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Analog utgång	3x Analog
Bildfrekvens	80
I/O-portar - Ingång	Standard PIF: 0–10 V input, digital input (max. 24 V)
I/O-portar - Ingång, funktion	Process interface (PIF) can be connected
I/O-portar - Utgång	Standard PIF: 0–10 V output
I/O-portar - Utgång, funktion	Process interface (PIF) can be connected
IP-klass	IP66
IR-upplösning	382 x 288 pixlar
Kontakttyp	USB 2.0 / optional USB to GigE (PoE) conversion
Mätområde max	900 °C
Mätområde min	-20 °C
Noggrannhet	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ or $\pm 2\%$, whichever is greater
Omgivningstemperatur	0 °C - 50 °C
Storlek	36 mm x 100 mm
Termisk känslighet	80 mK
Tripodfäste	Nej
Vikt	0,2 kg